PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2002-356728

(43)Date of publication of application: 13.12.2002

(51)Int.Cl.

C22C 9/06

C22C 9/00

H01L 23/50

(21)Application number: 2002-040670

(71)Applicant: NIPPON MINING & METALS

CO LTD

(22)Date of filing:

18.02.2002

(72)Inventor:

TOMIOKA YASUO

MIYAKE JUNJI

(30)Priority

Priority number: 2001091179

Priority date: 27.03.2001

Priority country: JP

(54) COPPER AND COPPER ALLOY, AND MANUFACTURING METHOD THEREOF (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide copper or a copper alloy with excellent balance between the strength and the workability.

SOLUTION: The copper or the copper alloy has fine grains of the grain size of $\leq 1~\mu$ m and shows the elongation of ≥2% in the tensile test after the final cold rolling by performing the rolling of $\eta \ge 3$, where η is the rolling degree in the final cold rolling and expressed by $\eta = \ln(T0/T1)$, where T0 is the thickness before rolling and T1 is the thickness after the rolling.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

31.03.2003

Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

of 2

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

報告(ARB(Accumulative Roll-Bonding)、日本金属学会誌、64(2000)、429)や、掘田による報告(ECAP(Equal-Channel Angular Press)、金属学会をミナーテキスト 結晶粒微細化へのアプローチ、(2000)、日本金属学会、39)などのように、加工方法による研究がなされている。しかしながら、これらの加工方法では、電子機器用の材料として使用できるほどの置を作ることができないため、工業生産には向かない。【0009】

【課題を解決するための手段】本発明者等は、上記問題 点を解決するために鋭意研究を重ねた結果、焼鈍ではな く圧延プロセスの条件を制御することにより、これまで 得られなかったレベルの微細な結晶粒を得ることを見い 出した。すなわち、通常の加工度で冷間圧延された材料 の組織では、その後の焼鈍により再結晶が生じると、再 結晶粒界がセルを通過する際に不連続的に転位の消失が 生じ、大きさが不均一で断続的に大きな結晶粒が生成さ れる。これを静的再結晶と称している。本発明者等の検 討によれば、冷間圧延の加工度を極端に高くすることに より、通鴬は高温領域で発現される動的再結晶が冷間圧 20 延においても発現され、しかも加工中に形成されるサブ グレインが高角粒界に変わることにより発現される動的 連続再結晶であることが判明している。この機構を利用 することにより丸みを帯びた1 mm以下の均一な結晶粒 径が得られる。この方法によると、延性の低下を防ぐた めに強度を犠牲にすることなく微細結晶粒が得られる 上、最終冷間圧延直後でも2%以上の伸びが得られるこ とが判明し、冷間圧延のままでも許容できる曲げ性を得 ることができた。また、最終冷間圧延後さらに歪取焼鈍 を加えることにより伸びがさらに向上するため、極端に 厳しい曲げを受ける場合においても対応が可能となっ た。さらに、このような製造方法によれば、電子機器用 材料として工業的に置産することも可能である。なお、 連続再結晶については後にさらに詳細に説明する。

【りり10】本発明の銅および銅合金は上記知見に基づいてなされたもので、最終冷間圧延により動的連続再結晶を生じさせることにより、最終冷間圧延後に、曲線部分が主体となる結晶粒界からなる粒径1μm以下の微細な結晶粒の組織を有し、引張試験により2%以上の伸びを示すことを特徴としている。

【①①11】また、本発明の銅むよび銅合金の製造方法は、最終冷間圧延における加工度 n が下記式で表される場合に、n≥3なる圧延加工を施すことにより、上記最終冷間圧延後に、粒径1 μ m以下の微細な結晶粒の組織を有し、引張試験による2%以上の伸びを示すことを特徴としている。

【数2】n=1n(To/T:)

T。: 圧延前の飯厚、T: : 圧延後の飯厚

【① ①12】次に、上記數値限定の領拠を本発明の作用とともに説明する。

A. 最終冷間圧延加工度。伸び、結晶粒径。

最終冷間圧延したままの材料で良好な曲げ性を得るためには延性が高いととが必要である。曲げ部にクラックを生じない良好な曲げ性を得るためには、引張試験における酸断伸びは、ゲージ長さが50mmのときで2%以上が必要である。最終冷間圧延のままで2%以上の酸断伸びを得るためには、最終冷間圧延後の結晶粒径を1μm以下とする必要がある。結晶粒径をそのように小さくすることで冷間圧延のままで伸びが得られるのは、連続再結晶粒が形成される際に、転位が粒界に堆積することにより非平衡状態の粒界構造が形成され、これにより粒界すべりが発現されて延性が向上するからである。

【 ① ① 1 3 】最終冷間圧延後の結晶粒径と伸びは冷間圧 延加工度の影響を受ける。製品板厚に達するまでの最終 冷間圧延加工による加工度力を下記式で表す。

【数3】n=1n(T。/T.)

『ここででは、「ここでは、「ここでできる。」

【0014】との場合において、分が小さいと圧延組織が残存し、鮮明な機細結晶粒が得られないか、得られた場合においても結晶粒径が大きくなって粒界すべりを起こせないために良好な延性が得られない。本発明者等の検討によれば、1μm以下の機細な結晶粒径を得るためには力を3以上とすれば良いことが判明している。

【0015】これまでの通常の加工度で冷間圧延された 材料の組織は、結晶粒内に導入された転位が互いにもつ れてセル構造をとることがあったが、この場合にはセル の方位どうしの傾角が15°以下と低いため、結晶粒界 としての性質はもたなかった。このため、図1に示すよ うに、冷間圧延後の焼錬により再結晶が生じると、上述 のように、大きさが不均一で断続的に大きな結晶粒が生 成される静的再結晶が生じる。

【0016】これに対し、冷間圧延の加工度を極端に高 くとることで微細な結晶粒が得られるのは、加工度が高 くなるとマトリックス中に局所的にせん衝変形を受けた 領域が材料全体にわたって無数に発生し、図1に示すよ うに、下部組織であるサブグレイン構造が非常に発達 し、マトリックスとの大きな方位差を埋めるために多く の転位が導入されてそれらが粒界に維積するからであ り、この場合には15°以上の大きな傾角をもつ結晶粒 界(高額角粒界)が生成する。すなわち、元々は結晶粒 の下部組織であるサブグレイン構造がそのまま結晶粒と して形成され、この場合には結晶粒界は静的再結晶の場 合と大きく異なり、粒界に直線性がなく、曲線部分を主 体とする結晶粒界を形成することが特徴である。この動 的連続再結晶は、冷間圧延時に形成される場合が多いが 意図的に低温鏡鉋を行い。通常の回復域に持ち来たすと とによりさらに明瞭な高角粒界が発達することも判明し ている。その場合には後述のように延性がさらに向上す ることが判明している。

50 【0017】この機構においては、Cuマトリックス中

(5)

	_	_		_		,					7
	级游 区 经条件	医智慧	(%IACS)	8	38	82	82	1.1	8	18	89.
		田海		٥	c	٥	೦	ြ	×	×	×
		設権をび	£	8.8	8.9	87	33	2.8	8.0	1.7	6.1
		引張強い	(MPa)	610	000	(3 5)	610	689	500	ş	689
		の発出が	(8 B)	0.36	980	0.25	0.26	0.35	田高祖養	1-80	1.46
のでしている 素色物		数工政	17	3.1	3.1	3.8	3.2	80	2.0	2.9	2.3
්		景縣報鄉	(man)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.10	0.16	21'0	0.16
		光光學	(H.E.)	3,26	3,50	3,80	3.75	3.10	1,16	2,60	09.1
	· (火膏	On Red	子為影	\$ (鑗	櫾	絃	55 (W	塞	**
	7学院分(護事	-	ğ	-	-	-	0.92	3			0.19
	九条页	4/2		90'0	00.0	0.14	0.07	11.0	11.0	8070	600
		*\/	5	0.81	0.18	0.23	0.18	0.24	020	0.18	0.28
				6	10	11	នា	13	17	13	16
				木架卧阀 比較;							

[0023] 【表3】

		_			_		_		_					_		_	_				
			型 □ ≈	25 25	3,1	8.1	8.0	 	8.8	8. 2. 2.	Q.	8.0	22	8.5	24 97	8.	8.2	25	8.1	8.0	89
		最終底點条件	最然被呼 (田田)	6.15	0.15	0.16	6.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	91.0	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15
			八大 (1) (1)	385	% ₩	3.66	3.16	3,835	3.76	3,66	3,00	3.10	3.75	3.70	3.65	3.80	8.35	3.80	3.50	1.10	8,50
16	ĺ		でなる。	2. 光	在 機 編 形	*	彩	3 €≤	W.	舒	無	嫁	変	853	鉄	鉄	继	W.	£ 5	戲	*
			Ag	ŀ	ı	9.03		ı	ı	ı	ŀ	ŀ	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı
	条件		3Mg	ı	ı	-		ı	ı	•	ı	-	0.04	ŀ	1	800	ı	ı	ı	ı	ι
	他の合金における本語明および比較例の製造条件		됩	ī	,	1	-	-	-	•	,	0.04	1	-	-	ı	-	-		_	-
	元代数据		4 2	-	•			1	0.19	3	-	_		0.29	0.48	-	0.12	-		0.18	0.14
	24°8'8	ζķ.	N.	•	ı		ı	_	1	•	-			Γ	-	-]		800	-	ı	
20	報を	分(質量物	24		ı	1	20.0	-	ı	ı	1	1	ı	1	1	0.15	0.03	970	.1	1	1
	HO THE	化学成分	2		•	- i	-	Ι	-	į	18.0	- 1	-	-]	- 3	-	1	2.90	- 1	-]
	小合金		Fe	'	ì	_	-	1	-	\$	0.61	-	-	-		1.81	2.43	301	1	-1	1
	-	-	ಹ	1	·	_	-	1	ı	ı	•	1	20TO	0.51	0.48	_	•	900	.1	ı	0.67
			Z	ι	١	1	-	i	1	ı	1	-	1	2.01	200	1	ı	ī	1	1	8.12
			ន័	,	į	١	ı	1	ı	900	0.11	0.13	9	ı	1	1	_	_	_	0.0	1
30			ధ	1	ı	١	1	0 83,6	0.28	ı	0.18	0.23	0.26	1	1	1	<u>'</u>	1	<u> </u>	0 18	ł
30			<u> %</u>	ı	1	k	5.12	<u> </u>	<u>지</u>	_	1	١	-	_	0.53	_	_		<u> </u>	_	<u>-</u>
	ļ			12	18	2	2	Ę,	200	ñ	7 4	R	ន្ត	20	82	\$1	æ	당	_		뀱
										₩.	ğK	5	85.					_		¥	\$

【0024】次に、これらのインゴットを950°Cの温 度での熱間圧延を行うことにより厚さ10mmの板にし た。その後、表層の酸化層を機械研磨により除去し、冷 間圧延により5mmの板とした後、時効析出型銅合金の 40 場合には溶体化処理を、それ以外の場合には1回目の再 結晶競鈍を行った。その後さらに冷間圧延を行い中間厚 さ1.1~3.8mmの板を得た後、この板厚において 時効処理または2回目の再結晶焼鈍を行った。時効処理 を行う場合には、それぞれの合金組成において製品での 強度が最も高くなる様に時効温度条件を調整し、また、 再結晶させる場合には、結晶粒径が $5\sim15\mu$ mとなる ように温度条件を調整して行った。その後、最終冷間圧 延により厚さり、15mmの板を作製し、評価実験用サ ンプルとした。それぞれの最終冷間圧延条件を表しつ表 50 3に併記した。

【10025】得られた板材から各種の試験片を採取して 材料試験を行い、「結晶粒径」、「強度」、「伸び」、 「曲げ性」および「導電性」について評価した。「結晶 粒径」については、透過電子顕微鏡により明視野像の観 察を行い、得られた写真上でJIS H 0501の切 断法によって求めた。なお、結晶粒を観察した結果を図 1に示す。「強度」、「伸び」についてはよ!S 2 2241に規定された引張試験に従って5号試験片を用 いることにより行い、引張強さ、破断伸びをそれぞれ測 定することにより求めた。「曲げ性」については、W曲 10 体とする丸みを帯びたものとなっている。なお、比較の け試験機によって曲け加工を施し、その曲け部を光学顕 微鏡にて50倍の倍率で観察することにより割れの有無 を調査して評価し、割れの発生のない場合を○、割れが 発生した場合を×で表示した。「導電性」は四端子法を*

*用いて導電率を測定するととによって求めた。

【10026】以上の評価結果を表1、2、4に示す。本 発明合金は優れた強度、伸び、曲げ性を有していること がわかる。これに対し、比較例6~8.14~16、3 3~34は最終圧延の加工度が低いために所望の組織が 得られず、延性が低下して良好な曲げ性が得られなかっ た例である。なお、図2は本発明例No. 12の透過電 子顕微鏡写真であり、形成された連続再結晶の平均結晶 粒径は1ヵm以下であり、その結晶粒界は曲線部分を主 ために、比較例No. 6の透過電子顕微鏡写真を図3に 示すが、結晶粒界はほぼ直線状となっている。

[0027]

【表4】

表3の合金における本勢明例及び比較例の特性評価結果

-		結晶数径	引張強さ	機能伸び	鱼过性	油電板
		(#m)	(MPa)	(%)		(%IACS)
	17	0.40	420	2.5	0	100
ı	18	0.45	410	2.7	0	100
	19	0.30	420	2.8	0	98
	20	0.25	680	2.1	0	15
ĺ	21	0.45	590	2.9	0	78
- [22	0.85	610	2.2	<u> </u>	74
本「	23	0.25	650	3.6	<u> </u>	87
発	24	0.15	670	2.3	0	69
明	25	6.80	580	3.8	0	80
例	26	0.80	590	8.9	- 0	52
ĺ	27	0.15	790	8.6	· ·	50
ľ	28	0.20	780	2.6	0	52
[29	0.85	570	2.9		60
	30	0.20	640	2.5	0	63
Į.	31	0.85	Ceá	2.8	- 0	56
	82	0.40	1020	2.4	0	11
此較	88	圧弧視線	890	1.2	×	80
69	84	1.85	860	0.9	×	50

【0028】次に、本発明例9、22、26、30およ び比較例33.34で作製した素材をさらに歪取繞鏈。 し、引張試験を行った。その結果を表りに示す。本発明 例の合金では、歪取焼錬により比較例の合金に比べて伸

びがさらに向上することが判る。これによりさらに過酷 な加工に耐えられることが期待される。

[0029]

【表5】

歪取焼鈍袋の特性評価結果

合金名		歪取焼	鈍条件	引張強さ	破断伸び	導電率
AE 275-40		温度(C)	時間(分)	(MPa)	(%)	(%lacs)
	9	400	75	570	8.2	82
本発明例	22	400	12	590	8.9	75
44.52.66.00A	26	450	15	740	9.5	52
	30	400	16	520	7.5	63
比較例	33	400	16	570	5.1	81
HURKIPI	34	450	16	740	4.5	50

[0030]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 強度、加工性のバランスに優れた銅または銅合金を得る。20 【図2】 実施例における本発明例の合金の組織を示す。 ことができ、端子、コネクター、リードフレーム。ブリー ント基板といった電子機器用素材の性能を大幅に向上さ せることができる。

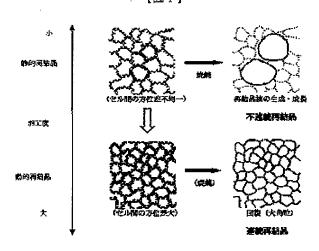
【図面の簡単な説明】

*【図1】 再結晶の過程を説明するための模式図であ る。

透過電子顕微鏡写真である。

【図3】 実施例における本発明例の合金の組織を示す 透過電子顕微鏡写真である。





[図2]

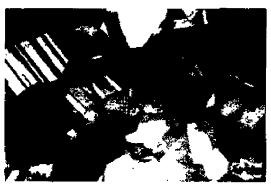
國商代用等其

200nm

動的再結晶(連続再結晶)

[図3]

幽面代用写真



2 / m

静的再結晶